

竹内一郎

名古屋工業大学

本日の講演内容の一部は以下の方々との共同研究です

小川晃平,鈴木良規,中川和也,津田宏治,烏山昌幸,奥村翔太,柴垣篤志(敬称略)

スパースモデリング

▶ 線形モデル

$$f(\boldsymbol{x}) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \ldots + w_d x_d$$

▶ カーネルモデル

$$f(\boldsymbol{x}) = \alpha_1 K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_1) + \alpha_2 K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_2) + \ldots + \alpha_n K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_n)$$

▶ スパースモデリング

スパースモデリングの例

► LASSO(*L*₁ 正則化による特徴のスパース化)

$$oldsymbol{w}^* := rg\min_{oldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d} \ \lambda \underbrace{\|oldsymbol{w}\|_1}_{L_1 ext{ ENK}} + \sum_{i=1}^n (y_i - f(oldsymbol{x}_i))^2$$

 $(\lambda > 0$ は正則化パラメータ)

▶ SVM(ヒンジ損失関数による事例のスパース化)

$$\boldsymbol{\alpha}^* := \arg\min_{\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n} \ \frac{1}{2} \boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{K} \boldsymbol{\alpha} + C \sum_{i=1}^n \underbrace{\max\{0, 1 - y_i f(\boldsymbol{x}_i)\}}_{\boldsymbol{\mathsf{E}} \succ \forall \boldsymbol{\mathsf{y}} \boldsymbol{\mathsf{h}} \boldsymbol{\mathsf{\xi}} \boldsymbol{\mathsf{g}} \boldsymbol{\mathsf{h}} \boldsymbol{\mathsf{g}}}$$

(C > 0は正則化パラメータ, K はカーネル行列)

スパース学習の計算コストとスクリーニング

▶ スパース学習の計算コスト

- ▶ 学習後の最適解において、どの w_j やどの α_i が零となるかわからない
- ▶ スパース学習の計算コストはオリジナルの次元数 d や 事例数 n に依存する
- ▶ スクリーニングによる高速化
 - ▶ 学習前に w_j = 0 となる特徴や α_i = 0 となる事例を推定/同定することをスクリーニングと呼ぶ
 - ▶ これらの特徴や事例を訓練集合から除去することにより効率的な学習が可能となる

ヒューリスティクスと安全スクリーニング

▶ ヒューリスティクス

 $w_j = 0$ となる特徴や $\alpha_i = 0$ となる事例を<mark>推測</mark>して取り除き, 学習後に最適性を<mark>確認</mark>

- ► Sure independence screening (Fan et al., 2007)
- Shrinking option in libsvm (Fan et al., 2005)
- ▶ 安全スクリーニング(safe screening)

 $w_j = 0$ や $\alpha_i = 0$ となることが保障された特徴や事例を取り除く(最適性の確認は不要)

▶ 安全特徴スクリーニング (El Ghaoui et al., 2012)

本日の講演内容

▶ Part 1:SVM の安全事例スクリーニング

Ogawa, Suzuki, and Takeuchi. Safe screening of non-support vectors in pathwise SVM computation. ICML2013.

▶ Part 2: 高次交互作用モデルの安全特徴スクリーニング

Nakagawa, Suzumura, Karasuyama, Tsuda, and Takeuchi. Safe feature pruning for sparse high-order interaction models. arXiv:1506.08002.

- ▶ Part 3:安全スクリーニング技術の応用
 - ▶ 感度分析

Okumura, Suzuki, and Takeuchi. Quick sensitivity analysis for incremental data modification. KDD2015.

▶ モデル選択

Shibagaki, Suzuki, Karasuyama, and Takeuchi. Regularization Path of Cross-Validation Error Lower Bounds. NIPS2015.

Part 1

SVMの安全事例スクリーニング





Before safe screening

人工データ
$$(n = 1000 \text{ and } d = 2)$$





Before safe screening

人工データ
$$(n = 1000 \text{ and } d = 2)$$

SVMの安全事例スクリーニングの例



人工データ
$$(n = 1000 \text{ and } d = 2)$$

SVMの安全事例スクリーニングの例



人工データ
$$(n = 1000 \text{ and } d = 2)$$

SVMの安全事例スクリーニングの例



人工データ
$$(n = 1000 \text{ and } d = 2)$$

事例を削除しても解の最適性が保障される

► SVM の分類規則

$$\hat{y} = \begin{cases} -1 & \text{if } f(\boldsymbol{x}) < 0, \\ +1 & \text{if } f(\boldsymbol{x}) \ge 0, \end{cases}$$
 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{*\top} \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\alpha}_{i}^{*} y_{i} K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_{i})$
 $\pm \mathbb{R}$ 式 双対形式

ただし、 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ は訓練事例集合

▶ SVM は事例に関してスパース

 $\alpha_i^* = 0 \Rightarrow$ 分類関数 f に影響を与えない \Rightarrow **非** SV

マージンと非サポートベクトル



$$y_i f(\boldsymbol{x}_i) = (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top w^* > 1$$

が成り立つことがわかれば、事例 (x_i, y_i) を捨ててもよい



▶ 主問題の解空間 ℝ^d において、最適解 w^{*} は未知だが、最適 解を含む球 B

$$\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r \},$$

が既知である状況を考える(*m*:中心,*r*:半径)





▶ 主問題の解空間 ℝ^d において、最適解 w^{*} は未知だが、最適 解を含む球 B

$$\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r \},$$

が既知である状況を考える(*m*:中心,*r*:半径)





▶ 主問題の解空間 ℝ^d において、最適解 w^{*} は未知だが、最適 解を含む球 B

$$\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r \},$$

が既知である状況を考える(*m*:中心,*r*:半径)













► マージン
$$y_i f(\boldsymbol{x}_i) = (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w}^*$$
 の下限と上限:
下限: $(y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w}^* \ge \min_{\boldsymbol{w} \in \mathcal{B}} (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w} = (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{m} - \|\boldsymbol{y}_i \boldsymbol{x}_i\|r,$
上限: $(y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w}^* \le \max_{\boldsymbol{w} \in \mathcal{B}} (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w} = (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{m} + \|y_i \boldsymbol{x}_i\|r$



安全事例スクリーニングの基本アイデア3

最適解 w^* が球Bに含まれている,すなわち, $w^* \in B$ ならば,

$$\underbrace{\min_{\boldsymbol{w} \in \mathcal{B}} (y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w} > 1}_{\boldsymbol{\nabla} - \boldsymbol{\mathcal{I}} \boldsymbol{\mathcal{V}} \mathcal{O} \mathsf{T} \mathsf{R} > 1} \xrightarrow{\boldsymbol{\varphi}} \underbrace{(y_i \boldsymbol{x}_i)^\top \boldsymbol{w}^* > 1}_{\boldsymbol{\nabla} - \boldsymbol{\mathcal{I}} \boldsymbol{\mathcal{V}} > 1} \xrightarrow{\boldsymbol{\varphi}} \underbrace{\alpha_i^* = 0}_{\boldsymbol{\mu} \mathsf{SV}}$$

最適解 w* が未知であっても,最適解を含む 球 B が既知であれば,非 SV を同定できる!

最適解を含む球(定理)

▶ 以下のクラスの最適化問題(SVM を含む)を考える:

$$\boldsymbol{w}^* := rg\min_{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^d} J(\boldsymbol{w}) := rac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^n \ell_i(\boldsymbol{w}).$$

ただし、 $\ell_i(\boldsymbol{w}) := \ell(y_i, \boldsymbol{x}_i^\top \boldsymbol{w})$ は凸な損失関数とする.

▶ 任意の $\in \mathbb{R}^d$ に対し,最適解 w^* は以下の球に含まれる:

 $\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \left\{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r
ight\}.$

ただし,球の中心と半径は, $oldsymbol{
abla}_{\ell_i}()\in \mathbb{R}^d$ を ℓ_i の における 任意の劣勾配すると,以下のように与えられる:

$$oldsymbol{m} := rac{1}{2} \left(-C \sum_{i=1}^n oldsymbol{
abla} \ell_i()
ight), r := rac{1}{2} \left\| +C \sum_{i=1}^n oldsymbol{
abla} \ell_i()
ight\|.$$

最適解を含む球(定理)

▶ 以下のクラスの最適化問題(SVM を含む)を考える:

$$oldsymbol{w}^* := rg\min_{oldsymbol{w}\in\mathbb{R}^d} \ J(oldsymbol{w}) := rac{1}{2} \|oldsymbol{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^n \ell_i(oldsymbol{w}).$$

ただし、 $\ell_i(\boldsymbol{w}) := \ell(y_i, \boldsymbol{x}_i^\top \boldsymbol{w})$ は凸な損失関数とする.

▶ 任意の $ilde{w} \in \mathbb{R}^d$ に対し,最適解 w^* は以下の球に含まれる:

$$\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \left\{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r
ight\}.$$

ただし,球の中心と半径は, $\nabla \ell_i(ilde{w}) \in \mathbb{R}^d$ を ℓ_i の \tilde{w} における任意の劣勾配すると,以下のように与えられる:

$$\boldsymbol{m} := rac{1}{2} \left(\tilde{\boldsymbol{w}} - C \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\nabla} \ell_i(\tilde{\boldsymbol{w}})
ight), r := rac{1}{2} \left\| \tilde{\boldsymbol{w}} + C \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\nabla} \ell_i(\tilde{\boldsymbol{w}})
ight\|$$

最適解を含む球(定理)

▶ 以下のクラスの最適化問題(SVM を含む)を考える:

$$oldsymbol{w}^* := rg\min_{oldsymbol{w}\in\mathbb{R}^d} \ J(oldsymbol{w}) := rac{1}{2} \|oldsymbol{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^n \ell_i(oldsymbol{w}).$$

ただし、 $\ell_i(\boldsymbol{w}) := \ell(y_i, \boldsymbol{x}_i^\top \boldsymbol{w})$ は凸な損失関数とする.

▶ 任意の $ilde{m{w}} \in \mathbb{R}^d$ に対し,最適解 $m{w}^*$ は以下の球に含まれる:

$$\boldsymbol{w}^* \in \mathcal{B} := \left\{ \boldsymbol{w} \mid \| \boldsymbol{w} - \boldsymbol{m} \| \leq r
ight\}.$$

ただし,球の中心と半径は, $\nabla \ell_i(\tilde{\boldsymbol{w}}) \in \mathbb{R}^d$ を ℓ_i の $\tilde{\boldsymbol{w}}$ における任意の劣勾配すると,以下のように与えられる:

$$\boldsymbol{m} := \frac{1}{2} \left(\boldsymbol{\tilde{w}} - C \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\nabla} \ell_{i}(\boldsymbol{\tilde{w}}) \right), r := \frac{1}{2} \left\| \boldsymbol{\tilde{w}} + C \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\nabla} \ell_{i}(\boldsymbol{\tilde{w}}) \right\|$$



- ▶ 最適解 w^{*} を含む球 B を構成するには任意の近似解 w ∈ ℝ^d を利用する
- ▶ 近似解 ŵ が最適解 w* に近いと半径 r が小さくなり、スク リーニングできる非 SV が増える



MATLAB demo

安全事例スクリーニングの例





- ▶ 正則化パラメータ C が小さいときの自明な解を近似解とする
- ▶ 異なる正則化パラメータ C における解を近似解とする
- ▶ サブサンプリングなどにより近似解を得る(Part 3 参照)



Data	Sample Size n	LIBLINEAR	Sc.Rule	Sc.SVM	Sc.Total
acoustic	78,832	0.16	0.03	0.01	0.038
covtype	581,012	0.54	0.09	0.11	0.199
yahoo	1,036,492	5.55	1.13	1.39	2.518
url	2,396,130	10.39	1.71	6.92	8.631
kdd-a	8,407,752	18.20	2.37	3.37	5.740
kdd-b	19,264,097	37.54	4.53	2.26	6.788

最小の正則化パラメータ $C_0 = (||yy^{\top} \odot K||_{\infty})^{-1}$ における自明な最適解を近似 解として $C = C_0/0.8$ における線形 SVM の最適解を求める計算コスト(秒)

実験結果2 (C1 < C2 < ...の解を順次求める)

Data Set	Kernel (γ)	LIBSVM/LIBLINEAR	Sc.Rule	Sc.SVM	Sc.Total
	Linear	27.54	0.184	26.14	26.32
dna	RBF $(0.1/d)$	138.8	0.6979	104.4	105.1
n = 2,000	RBF(1/d)	6.13	0.6239	3.4	4.024
d = 180	RBF $(10/d)$	2.95	0.4729	2.43	2.903
	Linear	235.5	0.4799	231.6	232.1
DIGIT1	RBF $(0.1/d)$	801	1.302	731	732.3
n = 1,500	RBF $(1/d)$	72.84	1.281	63.82	65.1
d = 241	RBF $(10/d)$	5.57	1.096	3.08	4.176
	Linear	115.2	0.3319	114	114.3
satimage	RBF $(0.1/d)$	21345	6.465	20604	20610
n = 4,435	RBF $(1/d)$	448	7.966	322.3	330.3
d = 36	RBF $(10/d)$	32.06	8.181	5.74	13.92
	Linear	994.1	32.34	937.4	969.7
gisette	RBF $(0.1/d)$	418.9	15.19	389.5	404.7
n = 6,000	RBF $(1/d)$	55.74	14.26	37.93	52.19
d = 5,000	RBF $(10/d)$	56.68	10.32	54.44	64.76
	Linear	5.22	0.5139	4.25	4.765
mushrooms	RBF $(0.1/d)$	757.2	28.23	603.7	631.9
n = 8, 124	RBF $(1/d)$	143.6	24.24	95.79	120
d = 112	RBF $(10/d)$	100.2	16.32	81.21	97.53
	Linear	4403	26.59	4504	4531
news20	RBF $(0.1/d)$	22.15	16.05	21.52	37.57
n = 19,996	RBF $(1/d)$	4664	83.55	3760	3844
d = 1, 355, 191	RBF $(10/d)$	59656	166.5	51310	51477
	Linear	81.53	1.607	73.31	74.92
shuttle	RBF $(0, 1/d)$	58866	638.1	56118	56756
n = 43,500	RBF $(1/d)$	55717	692.7	49999	50692
d = 9	RBF $(10/d)$	51568	738.5	43053	43792
u = s	(10/a)	51500	130.5	43055	43192



スパース高次交互作用モデルの 安全特徴スクリーニング

L_1 正則化によるスパース線形モデル(LASSO)

▶ LASSO の主問題

$$oldsymbol{w}^* := rg\min_{oldsymbol{w}\in\mathbb{R}^d} \ \lambda \|oldsymbol{w}\|_1 + \sum_{i=1}^n (y_i - oldsymbol{w}^ op oldsymbol{x}_i)^2$$

▶ LASSO の双対問題

$$\boldsymbol{\gamma}^* := \arg\min_{\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^n} \left| \frac{1}{2} \left(\gamma_i - \frac{1}{\lambda} y_i \right)^2 \text{ s.t. } \left| \sum_{i=1}^n x_{ij} \gamma_i \right| \leq 1, \forall j$$

▶ スパース性の条件

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_{ij} \gamma_i^*\right| < 1 \quad \Rightarrow \quad w_j^* = 0,$$

LASSOの安全特徴スクリーニング

- ▶ 双対最適解 γ* を含む領域 R
 - ▶ (El Ghaoui et al., 2012)
 - ▶ (Liu et al., 2014)
 - ▶ (Fercoq et al., 2015)
- ▶ 特徴スクリーニング

 $\gamma^* \in \mathcal{R}$ ならば,



高次交互作用モデル

▶ オリジナルの特徴(特徴数 d 個)

 $\{(\boldsymbol{z}_i, y_i)\}_{i=1}^n, \boldsymbol{z}_i \in [0, 1], y_i \in \mathbb{R}$

▶ 高次交互作用モデル(特徴数 $D = \sum_{\rho=1}^{r} {d \choose \rho}$ 個)

 $f(z_i) = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \ldots + w_d z_d$ + $w_{1,2} z_1 z_2 + w_{1,3} z_1 z_3 + \ldots + w_{d-1,d} z_{d-1} z_d$ + $w_{1,2,3} z_1 z_2 z_3 + w_{1,2,4} z_1 z_2 z_4 + \ldots + w_{d-2,d-1,d} z_{d-2} z_{d-1} z_d$

▶ 拡張入力行列 $X \in \mathbb{R}^{n \times D}$ を考え,LASSO とスクリーニング





▶ 例えば, d = 5000, r = 5の場合, $D > 10^{16}$

▶ すべての高次交互作用特徴のスコアの上限を計算できない

$$\max_{\boldsymbol{\gamma}\in\mathcal{R}}\left|\sum_{i=1}^{n}\gamma_{i}x_{ij}\right|, \quad j=1,\ldots,D.$$

高次交互作用項の木構造を利用



安全枝刈りルール(Safe Pruning Rule)

ノード (特徴)
$$j$$
 のための安全枝刈りルール: spr(j)
spr(j) is true ⇒ $\left|\sum_{i=1}^{n} x_{ij'} \gamma_{i}^{*}\right| < 1 \Rightarrow w_{j'}^{*} = 0$ for all $j' \in \text{Des}(j)$,
ただし, Des(j) はノード j の子孫ノードの集合
 $j' \in \text{Des}(j)$

安全枝刈りルールの動作

$$\mathtt{spr}(oldsymbol{z_1}) = \mathsf{false}, \quad \mathcal{A} = \{z_1\}$$



安全枝刈りルールの動作

$$\operatorname{spr}(z_1 z_2) = \operatorname{true}, \quad \mathcal{A} = \{z_1\}$$





$$\operatorname{spr}(z_1 z_3) = \operatorname{false}, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1 z_3\}$$





$$spr(z_1z_3z_4) = false, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1z_3, z_1z_3z_4\}$$





$$spr(z_1z_4) = true, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1z_3, z_1z_3z_4\}$$





$$spr(z_2) = true, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1z_3, z_1z_3z_4\}$$





$$spr(z_3) = true, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1z_3, z_1z_3z_4\}$$



安全枝刈りルールの動作

$$\operatorname{spr}(\mathbf{z_4}) = \operatorname{false}, \quad \mathcal{A} = \{z_1, z_1 z_3, z_1 z_3 z_4, z_4\}$$









実験結果 $(\lambda_1 > \lambda_2 > \dots \sigma_{\text{B}})$ ($\lambda_1 > \lambda_2 > \dots \sigma_{\text{B}}$)



Itemset Boosting (Saigo et al., 2006) と比較



安全スクリーニング技術の応用

(概要)

安全スクリーニング技術の応用

- ▶ 安全スクリーニング技術のキモ
 - ▶ よい近似解 ŵ が得られているとき、
 - ▶ 最適解 w* を含む領域 B がわかり、
 - ▶ 最適解の線形スコア θ^Tw*の下限と上限を計算可能

▶ 線形スコアの例(2クラス分類問題)

$$\hat{y} = \operatorname{sign}(f(\boldsymbol{x})) = \operatorname{sign}(\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{w}^{*}) = \begin{cases} +1 & \text{if } \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{w}^{*} > 0, \\ -1 & \text{if } \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{w}^{*} < 0. \end{cases}$$

すなわち,

$$\min_{\boldsymbol{w}\in\mathcal{B}} \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{w} > 0 \Rightarrow \hat{y} = +1,$$
$$\max_{\boldsymbol{w}\in\mathcal{B}} \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{w} < 0 \Rightarrow \hat{y} = -1.$$

最適解を知らなくても2クラス分類ができる!









The computational cost depends only on $|\mathcal{A}| + |\mathcal{R}|$.



▶ 方針

更新前の最適解 w_{old}^* を近似解 \tilde{w} とし、更新後の最適解 w_{new}^* に関する感度分析(2クラス分類など)を行う

▶ 実験設定

▶ kdd2010 ベンチマークデータ

 $n_{\mathrm{train}} = |\mathcal{D}_{\,\mathrm{old}}| > 8$ million and $n_{\mathrm{test}} > 0.5$ million

▶ 訓練事例の 0.01, 0.1, 1%を更新

▶ 実験結果

% of updated instances	0.01%	0.1%	1%
% of label identification	99.987%	99.958%	99.867%
% of speed-ups	99.888%	99.887%	99.791%

99%以上のテストラベルを 1/1000 の計算コストで確定

精度保障付クロスバリデーション (NIPS2015)



精度保障付クロスバリデーション (NIPS2015)



精度保障付クロスバリデーション (NIPS2015)



精度保障付クロスバリデーション (NIPS2015)



精度保障付クロスバリデーション (NIPS2015)



なぜ保障できるか(その1)

- ▶ 安全スクリーニング技術を使うと、評価スコア x[⊤]w^{*}_C の下限・上限を正則化パラメータ C の関数として表現可能
- ▶ 正則化パラメータが一定範囲内にあれば、*x*[⊤]*w*^{*}_Cの符号が不 変であることを利用



なぜ保障できるか(その2)

A lower and an upper bounds of $w_C^{*\top} x_i'$ is written as

$$\begin{split} \mathrm{LB}(w_C^{*\top}x_i') &= \quad \alpha(\hat{w}_{\tilde{C}}, x_i') - \frac{C}{\tilde{C}}(\beta(\hat{w}_{\tilde{C}}, x_i') + \gamma(g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x_i')), \\ \mathrm{UB}(w_C^{*\top}x_i') &= -\beta(\hat{w}_{\tilde{C}}, x_i') + \frac{C}{\tilde{C}}(\alpha(\hat{w}_{\tilde{C}}, x_i') + \delta(g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x_i')), \end{split}$$

where, for $C \geq \tilde{C}$,

$$\begin{split} &\alpha(\hat{w}_{\tilde{C}}, x'_i) := \frac{1}{2} (\|\hat{w}_{\tilde{C}}\| \|x'_i\| + w_{\tilde{C}}^{*\top} x'_i) \ge 0, \\ &\beta(\hat{w}_{\tilde{C}}, x'_i) := \frac{1}{2} (\|\hat{w}_{\tilde{C}}\| \|x'_i\| - w_{\tilde{C}}^{*\top} x'_i) \ge 0, \end{split}$$

and

$$\begin{split} \gamma(g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x'_i) &:= \frac{1}{2} (\|g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x'_i)\| \|x'_i\| + g(\hat{w}_{\tilde{C}}^\top) x'_i) \ge 0, \\ \delta(g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x'_i) &:= \frac{1}{2} (\|g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x'_i)\| \|x'_i\| - g(\hat{w}_{\tilde{C}}^\top) x'_i) \ge 0, \end{split}$$

where $g(\hat{w}_{\tilde{C}}), x'_i)$ is the gradient vector of the objective function at $w = \hat{w}_{\tilde{C}}$.

なぜ保障できるか(その3)

▶ 評価誤差の変化の下限・上限を正則化パラメータ C の関数 として計算可能



なぜ保障できるか(その3)

▶ 評価誤差の変化の下限・上限を正則化パラメータ C の関数 として計算可能





▶ 大規模データのスパース学習に安全スクリーニングは有効

- ▶ 安全事例スクリーニング
- ▶ 高次交互作用モデルの安全特徴スクリーニング
- ▶ 特徴と事例の同時スクリーニング
- ▶ 十分によい近似解 ⇒ 最適解の線形スコアの下限・上限
 - ▶ 感度分析
 - ▶ モデル選択
 - ▶ 差分プライバシ



- L. El Ghaoui, V. Viallon and T. Rabbani. Safe feature elimination in sparse supervised learning. Pacific Journal of Optimization, 2012.
- J. Liu, Z. Zhao, J. Wang and J. Ye. Safe Screening with Variational Inequalities and Its Application to Lasso. ICML2014.
- J. Fan and J. Lv. Sure independence screening for ultrahigh dimensional feature space. Journal of The Royal Statistical Society B, 70:849911, 2008.
- R. Fan, K. Chang, C. Hsieh, X. Wang and C. Lin. LIBLINEAR: A library for large linear classification. Journal of Machine Learning Research, vol. 9, pp. 18711874, 2008.
- H. Saigo, T. Uno and K. Tsuda. Mining complex genotypic features for predicting hiv-1 drug resistance. Bioinformatics, 24:24552462, 2006.
- K. Ogawa, Y. Suzuki and I. Takeuchi. Safe screening of non-support vectors in pathwise SVM computation. ICML2013.
- K. Nakagawa, S. Suzumura, M. Karasuyama, K. Tsuda and I. Takeuchi. Safe feature pruning for sparse high-order interaction models. arXiv:1506.08002, 2015.
- S. Okumura, Y. Suzuki and I. Takeuchi. Quick sensitivity analysis for incremental data modification and its application to leave-one-out CV in linear classification problems. KDD2015.
- A. Shibagaki, Y. Suzuki, M. Karasuyama and I. Takeuchi. Regularization path of cross-Validation error lower bounds. NIPS2015.

ご静聴ありがとうございました